ESD保護用ダイオード　シリコンエピタキシャルプレーナー形

DF2S5M5CT

1. 概要

DF2S5M5CTは，モバイル機器のインターフェースポートなどで静電気やノイズから半導体部品を保護するTVSダイオード（ESD保護ダイオード）です。本製品は，スナップバック特性を利用することにより低ダイナミック抵抗を実現し，優れた保護性能を提供します。また，低容量なため高速信号ラインに最適です。超小型パッケージ（1.0 mm × 0.6 mmサイズ）の採用により，高密度実装が求められるアプリケーションに有効です。

2. 用途

モバイル機器用

- Smartphones
- Tablets
- Notebook PCs

デスクトップPC用

注意:本製品はESD保護用ダイオードであり，ESD保護用以外の用途（定電圧ダイオード用途を含むがこれに限らない）には使用はできません。

3. 特長

(1) 3.3 V信号ラインに適しています。(V_{RWM} ≦ 3.3 V)

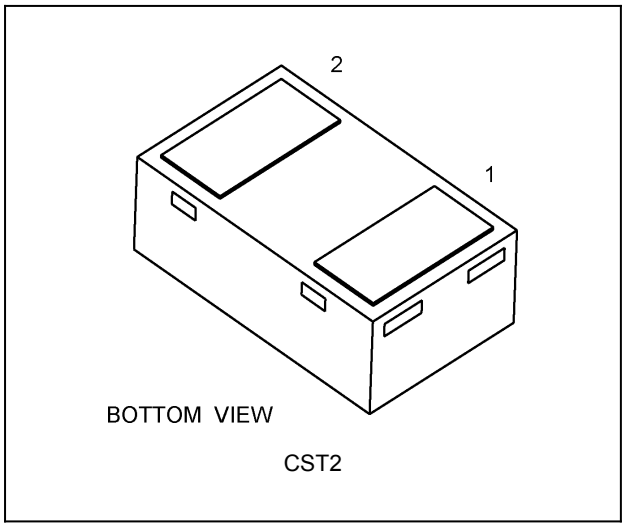
(2) 高いESD耐量により，デバイスを保護します。
(V_{ESD} = ±20 kV（接触放電 / 気中放電）@IEC61000-4-2)

(3) ダイナミック抵抗が低く，静電気やノイズから半導体部品を保護します。(R_{DYN} = 0.3 Ω（標準))

(4) スナップバック特性により，クランプ電圧が低く半導体部品を保護します。(V_C = 7.8 V@I_{PP} = 2.5 A（標準))

(5) パッケージが小型で，モバイル機器など実装密度の高い基板レイアウトに有効です。
(1.0 mm × 0.6 mmサイズ（通称名：CST2))

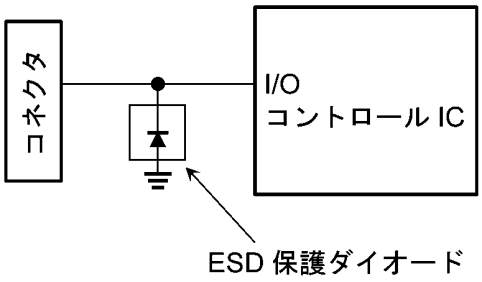
4. 外観図



製品量産開始時期
2020-08

©2021
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

5. 回路例



6. クイックリファレンスデータ

項目	記号	注記	測定条件	最小	標準	最大	単位
ピーク逆動作電圧	V_{RWM}	(注1)	—	—	—	3.3	V
端子間容量	C_t		V_R = 0 V, f = 1 MHz	—	0.6	0.9	pF
ダイナミック抵抗	R_{DYN}	(注2)	—	—	0.3	—	Ω
静電気耐量 (IEC61000-4-2) (接触放電)	V_{ESD}	(注3)	—	—	—	20	kV

注1: 推奨動作条件

注2: TLPパラメータ: Z0 = 50 Ω, tp = 100 ns, tr = 300 ps, averaging window: t1 = 30 ns ~ t2 = 60 ns
ダイナミック抵抗はTLP特性のI_{PP1} = 16 A ~ I_{PP2} = 30 A間で最小二乗法を用いて抽出しています。

注3: 判定基準: 素子破壊なきこと

©2021
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

6.1. ESDクランプ波形 (注)

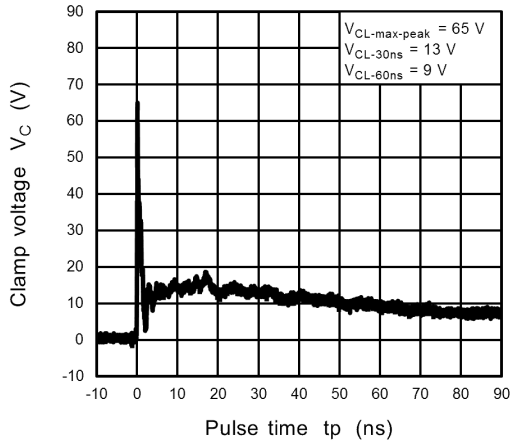


図 6.1.1 +8 kV

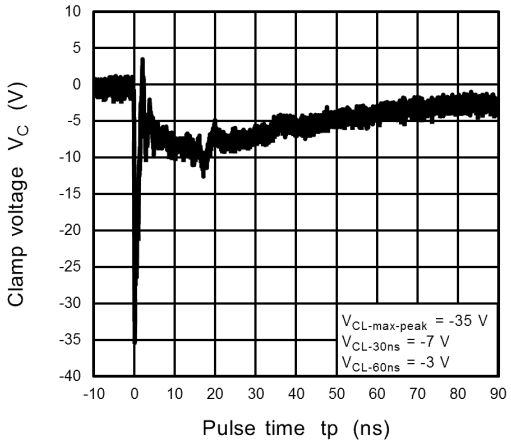


図 6.1.2 -8 kV

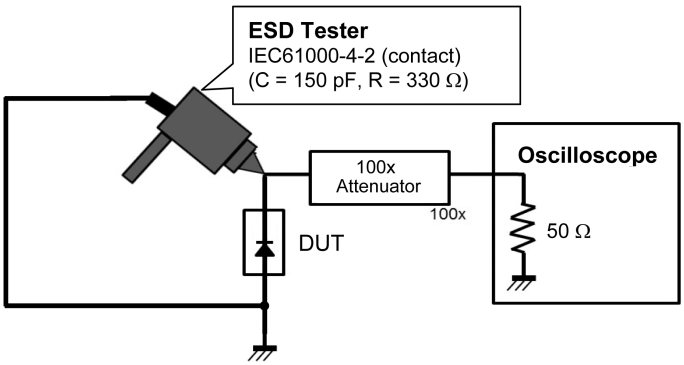
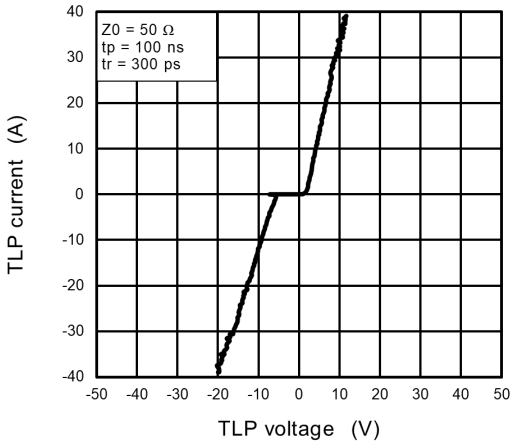


図 6.1.3 IEC61000-4-2 (接触放電)

注: 特性図の値は, 特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。

6.2. TLP特性 (注)



注: 特性図の値は, 特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。

6.3. クランプ電圧 - ピークパルス電流 (V_C - I_{PP}) (注)

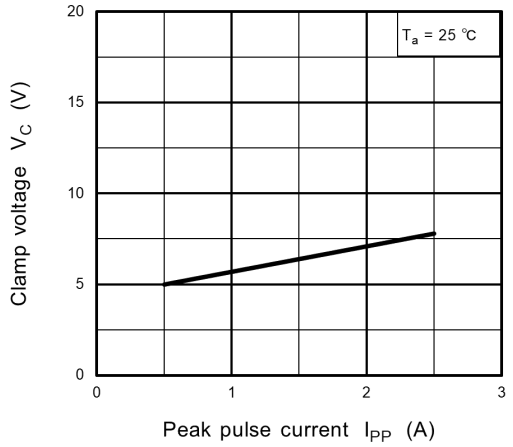


図 6.3.1 V_C - I_{PP}

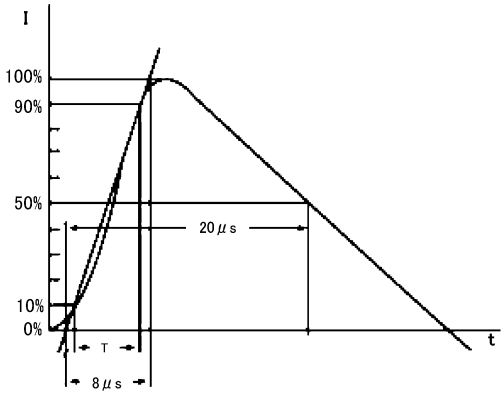


図 6.3.2 IEC61000-4-5準拠 8/20 μs

注: 特性図の値は, 特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。

7. 絶対最大定格 (注) (特に指定のない限り, T_a = 25 ℃)

項目	記号	注記	定格	単位
静電気耐量 (IEC61000-4-2) (接触放電)	V_{ESD}	(注1)	±20	kV
静電気耐量 (IEC61000-4-2) (気中放電)			±20	
ピークパルス電力 (tp = 8/20 μs)	P_{PK}		37	W
ピークパルス電流 (tp = 8/20 μs)	I_{PP}	(注2)	2.5	A
接合温度	T_j		150	℃
保存温度	T_{stg}		-55 ~ 150	℃

注: 本製品の使用条件 (使用温度/電流/電圧等) が絶対最大定格以内での使用においても, 高負荷 (高温および大電流/高電圧印加, 多大な温度変化等) で連続して使用される場合は, 信頼性が著しく低下するおそれがあります。
弊社半導体信頼性ハンドブック (取り扱い上のご注意とお願いおよびディレーティングの考え方と方法) および個別信頼性情報 (信頼性試験レポート, 推定故障率等) をご確認の上, 適切な信頼性設計をお願いします。

注1: IEC61000-4-2準拠

注2: IEC61000-4-5準拠

©2021
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

8. 電気的特性 (特に指定のない限り, T_a = 25 °C)

V_{RWM}: ピーク逆動作電圧
V_T: トリガ電圧
V_H: ホールディング電圧 (逆方向降伏電圧)
I_{t1}: テスト電流 (逆方向降伏電流)
I_R: 逆電流
V_C: クランプ電圧
I_{PP}: ピークパルス電流
R_{DYN}: ダイナミック抵抗
I_F: 順電流
V_F: 順電圧

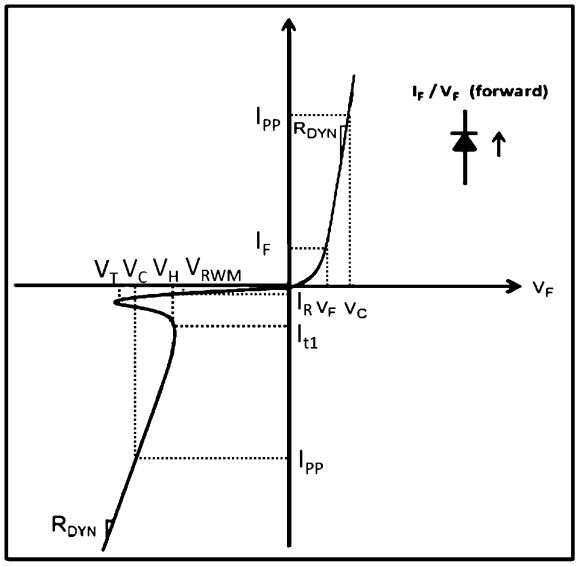


図 8.1 電気的特性の定義

項目	記号	注記	測定条件	最小	標準	最大	単位
ピーク逆動作電圧	V_{RWM}	(注1)	—	—	—	3.3	V
端子間容量	C_t		V_R = 0 V, f = 1 MHz	—	0.6	0.9	pF
ダイナミック抵抗	R_{DYN}	(注2)	—	—	0.3	—	Ω
ファーストピーク電圧	V_{peak}	(注3)	—	—	65	—	V
トリガー電圧	V_T		—	3.6	—	—	V
ホールディング電圧	V_H		I_{t1} = 5 mA	3.5	4.0	5.5	V
逆電流	I_R		V_{RWM} = 3.3 V	—	—	0.1	μA
クランプ電圧	V_C	(注4)	I_{PP} = 1 A	—	5.7	—	V
			I_{PP} = 2.5 A	—	7.8	15	
	V_C	(注2)	I_{TLP} = 4 A	—	7.2	—	V
			I_{TLP} = 16 A	—	11.3	—	
			I_{TLP} = 30 A	—	16	—	

注1: 推奨動作条件
注2: TLPパラメータ: Z0 = 50 Ω, tp = 100 ns, tr = 300 ps, averaging window: t1 = 30 ns ~ t2 = 60 ns
ダイナミック抵抗はTLP特性のI_{PP1} = 16 A ~ I_{PP2} = 30 A間で最小二乗法を用いて抽出しています。
注3: IEC61000-4-2準拠 (接触放電), 試験電圧 V = +8 kV
注4: IEC61000-4-5規格の8/20 μsパルスで測定。

©2021
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

9. 特性図 (注)

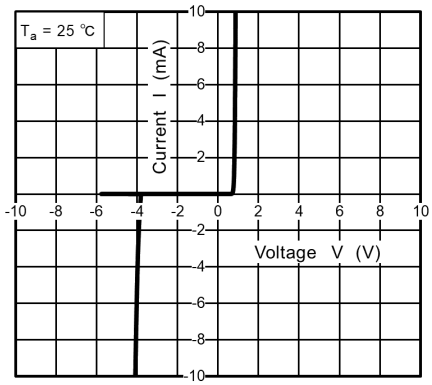


図 9.1 I - V

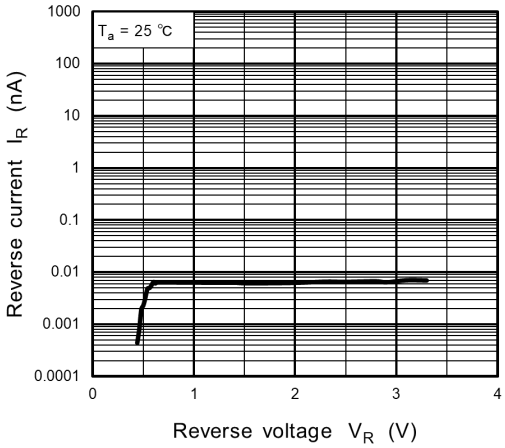


図 9.2 I_R - V_R

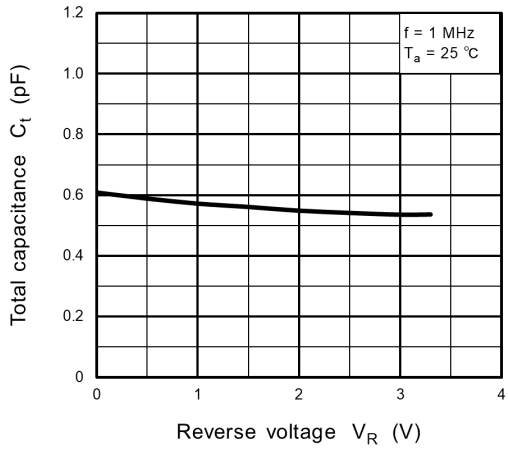


図 9.3 C_t - V_R

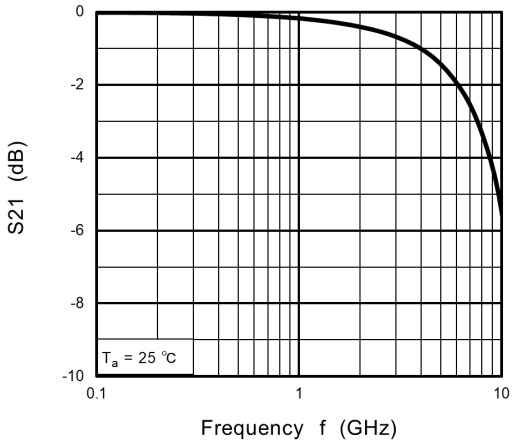
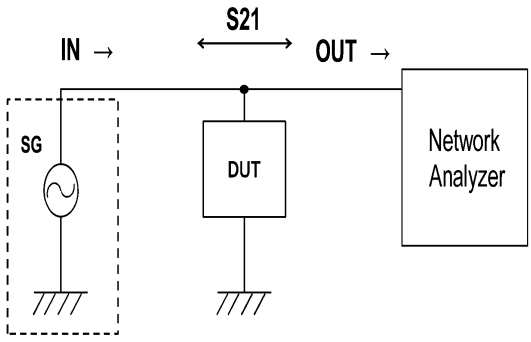
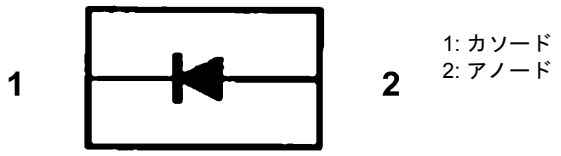


図 9.4 S21 - f

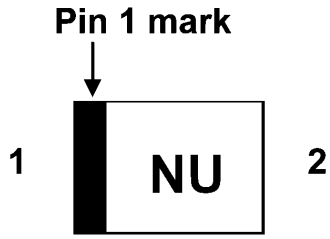


注: 特性図の値は, 特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。

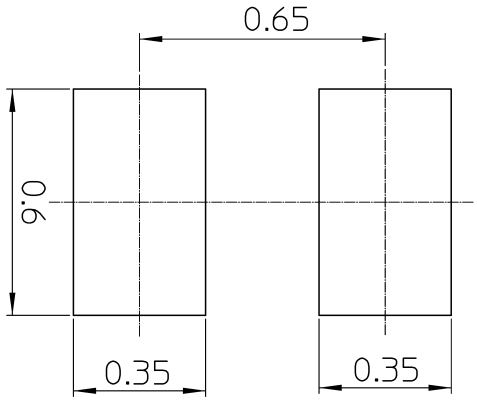
10. 内部回路構成



11. 現品表示 (Top view)



12. 参考パッド寸法

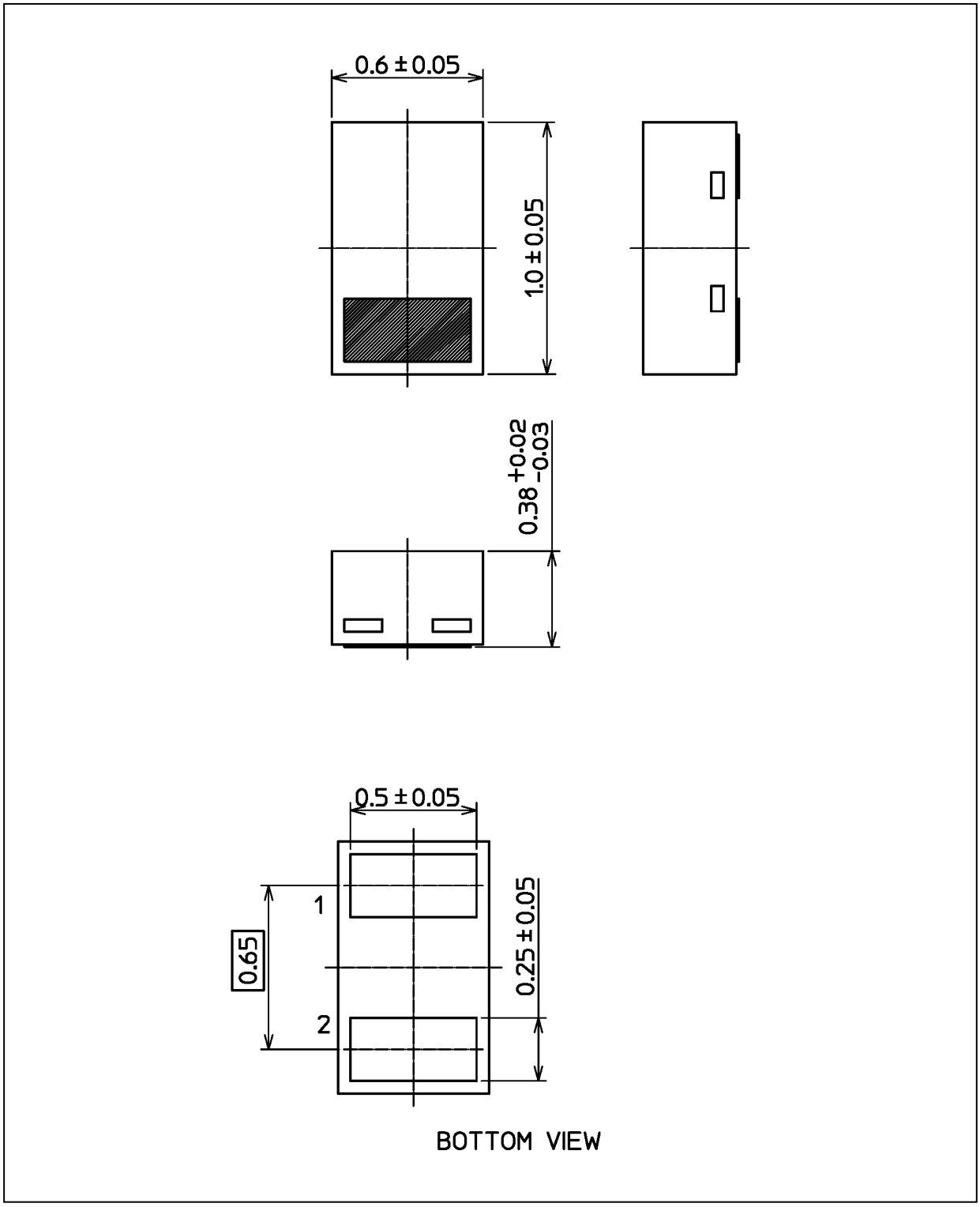


Unit: mm

©2021
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

外形寸法図

Unit: mm



質量: 0.7 mg (typ.)

パッケージ名称
通称名: CST2

製品取り扱い上のお願い

株式会社東芝およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。
本資料に掲載されているハードウエア、ソフトウエアおよびシステムを以下「本製品」といいます。

- 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウエア・ソフトウエア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報(本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど)および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器(以下“特定用途”という)に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。
  特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器(ヘルスケア除く)、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、発電関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。
  特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。
  なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社Webサイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証 (機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。) をしておりません。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品のRoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。
  本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

©2021
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation